

# I. IKERGAZTE NAZIOARTEKO IKERKETA EUSKARAZ

2015eko maiatzaren 13, 14 eta 15 Durango, Euskal Herria

ANTOLATZAILEA: Udako Euskal Unibertsitatea (UEU)

# ZIENTZIA ZEHATZAK ETA NATUR ZIENTZIAK

Positroi-Deuseztapen Erdibizitzaren Espektroskopia Bidezko Ezaugarritze Mikroestrukturala Memoria Formadun Aleazio eta Isolatzaile Topologikoetan

I. Unzueta, E. Axpe, D. Merida, E. Legarra, N. Zabala, V. Sanchez-Alarcos, I. Perez-Landazabal, V. Recarte, V. Muñoz-Sanjose, J. A. Garcia eta F. Plazaola

371-375 or. https://dx.doi.org/10.26876/ikergazte.i.50



# Positroi-Deuseztapen Erdibizitzaren Espektroskopia Bidezko Ezaugarritze Mikroestrukturala Memoria Formadun Aleazio eta Isolatzaile Topologikoetan

I. Unzueta<sup>1,2</sup> eta E. Axpe<sup>1</sup> eta D. Merida<sup>1</sup> eta E. Legarra<sup>1,2</sup> eta N. Zabala<sup>1</sup>

V. Sanchez-Alarcos<sup>3</sup> et a I. Perez-Landazabal<sup>3</sup> et a V. Recarte<sup>3</sup>

V. Muñoz-Sanjose<sup>4</sup> eta J. A. Garcia<sup>2,5</sup> eta F. Plazaola<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Elektrizitate eta Elektronika Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, 48080 Bilbo

<sup>2</sup> BCMaterials, 500 Eraikina, 1 Solairua, Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea, 48160 Derio <sup>3</sup> Fisika Saila, Arrosadiako Campusa, Nafarroako Unibertsitatea UPNA, 31006 Iruñea

Fisika Saila, Valentziako Unibertsitatea, 46100 Burjassot

<sup>5</sup> Fisika Aplikatua II Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, 48080 Bilbo

#### Laburpena

Positroi-deuseztapen erdibizitzaren espektroskopia (PALS) erabiliz, memoria formadun aleazio eta Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> isolatzaile topologikoa ezaugarritu da. Aleazioen kasurako, hutsuneen dentsitatea, transformazio martensitikoaren tenperatura zein propietate magnetikoak erlazionaturik daude. Hutsune hauen kontzentrazioak PALS teknikaren bidez neurtzen dira. Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> isolatzaile topologikoei dagokionez, egitura kristalinoan ager daitezkeen defektuek zein beren izaerak haien egitura elektronikoa eralda dezakete. Gure lehenengo emaitzen arabera, as-grown laginen akats natiboak honako hauek dira: i) Van de Walls indarren bitartez elkarturiko geruzetan kokatzen diren selenio hutsuneak, eta ii) kargaturiko tranpa ionikoak, segur aski antikokapen erako akatsak direnak.

Hitz gakoak: Memoria Formadun Aleazioak, NiMnGa, Isolatzaile Topologikoak, Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, Mössbauer, PALS

#### Abstract

We study the microstructure of shape memory alloys and topological insulators by means of positron annihilation lifetime spectroscopy. In shape memory alloys the vacancy concentration, martensitic transformation temperature and magnetism are correlated. Samples are measured by PALS, which is the most suitable technique for the knowledge of vacancy concentration. On the other hand, defects on the crystal structure can influence significantly the topological properties of this materials. Our results indicate that the native defects in the as-grown samples of  $Bi_2Se_3$  are: i) selenium vacancies between the layers bounded by the Van der Wall forces, and ii) charged shallow traps, probably antisites.

Keywords: Shape Memory Alloys, NiMnGa, Topological Insulators, Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, Mössbauer, PALS.

#### 1 Sarrera eta motibazioa

Teknika nuklearren bitartez, eskala atomikoko informazioa lor daiteke, materialak maila oso lokalizatu batean karakterizatu daitezkeelarik. Ezaugarritze hori, zehazki, atomo indibidualen mailararte egin daiteke, bai eta atomoen inguru hurbilean. Horrela, teknika nuklearrek, materialen propietate makroskopikoak maila atomikoko ezaugarriekin erlazionatzea ahalbideratzen dute. Puntu honek bilakatzen du interesgarri teknika nuklearra, jakina baita propietate fisiko eta kimikoek izaera atomikoan dutela oinarria.

Teknika nuklearrek familia handia osatzen duten arren, talde honetan nagusiki positroi-deuseztapen erdibizitzaren espektroskopia (PALS), eta Mössbauer espektroskopia dira gehienbat erabiltzen direnak. PALS-aren bitartez, solidoen sare kristalinoan ager daitezken akatsak identifika daitezke, hutsuneak, anti-kokapen erako akatsak eta abar (R. Krause-Rehberg, 1999). Aleazioen kasurako ere akatsen azterketarako tresna egokienetariko bat da PALS (Dupasquier *et al.*, 2004). Mössbauer teknikarekin aldiz, Mössbauer efektuarekiko sentikorrak diren atomoen inguru zuzena ezaugarritzen da, interakzio nuklearren ondo-riozko energia mailak bereiztu daitezkeelako. Mössbauer nukleoak dituzten memoria formadun aleazio metamagnetikoen kasurako bi teknika hauek konbinatuz maila atomikoko ezaugarritze orokor bat burutu daiteke. Hala ere, lan honetan PALS teknikan zentratuko da gehienbat, hutsuneen inguruko informazio zuzena lortzen baita honekin.

### 2 Arloko Egoera eta Helburuak

Memoria formadun aleazioei dagokionez, NiMnGa konposatu ternarioak arreta berezia piztu du eremu magnetikoaren aplikazioarekin lortzen diren deformazioak direla eta (Chernenko eta Besseghini, 2008). Hala ere, arlo honetan, egitura kristalinoko akatsek transformazio martensitikoarengan duten eraginaren inguruko oso lan gutxi burutu izan dira, batez ere, hauen detekzio zuzenaren zailtasunagatik.

Talde honetan, memoria formadun aleazioetan egin diren lanetan, hutsuneek transformazio martensitikoan eta ordenamendu-prozesuan duten eragina aztertu izan da (Merida *et al.*, 2012; Sanchez-Alarcos *et al.*, 2011). Azterketak NiMnGa aleazioan burutu dira orain arte, nahiz eta gaur egun, metamagnetikoei deritzen NiMnZ(In,Sn,Sb) laginak ere aztertzen ari diren.

Isolatzaile topologikoei dagokionez, hauek, esperimentalki aurkitu baino lehen, teorikoki aurresan ziren (Fu et al., 2007; Zhang et al., 2009; Chen et al., 2009). Material hauen propietate elektroniko bitxiak direla eta gainazal egoera eroaleak dituzte, momentu-energia espazioan Dirac-en konoaz ezagutzen den egitura aurkezten dutelarik. Sare kristalinoko akatsek Dirac-en kono horretan zuzenean eragiten dute, propietate elektronikoak eraldatzen dituelarik. Honegatik, egitura elekronikoaren gaineko kontrola, ezinbesteko erronka bilakatu da material hauen garapenerako (Wang et al., 2011). PALS neurketekin akats hauek zuzenean detekta daitezke eta hauen eragina hobeto ulertu.

# 3 Ikerketaren Muina

#### Memoria Formadun Aleazioak

Akats estrukturalek, memoria formadun aleazioen propietateetan duten eragina aztertzeko PALS neurketak burutu dira. Lehenik, NiMnGa laginak arku-labe baten sintetizatu dira, purutasun handiko elementuak argonezko atmosferan urtu eta gero. Ondoren, laginak 24h-z 1273K-tara homogeneizatu dira konposizioaren uniformitatea ziurtatzeko. Azterturiko laginen konposizioa 1 Taulan ageri da.

1 Taula: Sintetizaturiko NiMnGa laginen konposizioa. NM adierarekin ez-modulatuak adierazi dira eta M-rekin aldiz modulatuak.

	M1	M2	M3	MM1
Ni (%)	49.5	50.4	53.0	52.6
Mn (%)	28.5	25.2	21.0	26.7
Ga (%)	22.0	21.4	26.0	20.7

Lagin horietatik hiru (M1, M2 eta M3) modulatuak dira eta NM1 aldiz ez modulatua. Aleazio hauetan, hutsuneen kontzentrazioaren eboluzioa ikusteko, laginak 1179K-tik tenplatu eta suberatu egin dira. Suberaketa 30 minutukoa izan da tenperatura bakoitzerako. Positroiaren batazbesteko bizitzaren

neurketak ( $\overline{\tau}$ ), ahalik eta denbora laburrenak neurtzeko eran konfiguratutako PALS espektrometro batean burutu dira, 240ps-ko bereizmen nominala duen espektrometro batekin.



1 Irudia: Ezkerrean NM1 laginean, positroiaren batazbesteko erdibizitza denbora  $\overline{\tau}$ . Eskuman aldiz, M1, M2 eta M3 laginena.

1 Irudian, suberaketa tenperaturaren funtzio, positroiaren batazbesteko erdibizitzaren aldaketa ikus daiteke lagin modulatu zein ez modulatuetarako. Modulatuetan positroiaren batazbesteko bizidenboraren aldaketa nahiko txikia da suberaketa tenperatura igo ahala. Lagin modulatuen kasuan aldiz, jeitsiera nabarmena ikus daiteke.

#### Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> Isolatzaile Topologikoa

Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> isolatzaile topologikoari dagokionez akats kristalino ezberdinak, PALS neurketaren bidez aztertu dira eta lorturiko bizi-denborak, akats konkretuekin erlazionatzeko, kalkulu teorikoak burutu. Positroiaren  $\tau$  bizi-denbora,  $\lambda$  deuseztapen ratioaren alderantzizkoa da, eta materialaren  $n_{-}(\mathbf{r})$  dentsitate elektronikoaren eta positroiaren dentsitate elektronikoaren gainezarmenaren bidez kalkula daiteke;

$$\frac{1}{\tau} = \lambda = \pi r_0^2 c \int \mathrm{d}\mathbf{r} |\psi_+(\mathbf{r})|^2 n_-(\mathbf{r}) \gamma[n(\mathbf{r})] \tag{1}$$

non  $r_0$  elektroi<br/>aren erradio klasikoa den, c argiaren abiadura hutse<br/>an eta  $\gamma(\mathbf{r})$  positroiak elektroi<br/>engan eragiten duen erakarpenak sortutako dentsitate elektronikoaren gehikuntza barneratzen duen terminoa. Bizi-den<br/>bora teorikoa kalkulatzeko, solidoaren egitura elektronikoa kalkulatzen da (solido perfektuan eta akatsadunean). Ondoren positroiaren uhin-funtzioarekin batera  $\lambda$  deuseztatze-ratioa estimatzen da. Dent<br/>tsitate elektronikoa kalkulatzeko, supergelaxka metodoa erabili da Puska eta Nieminen-en gainazarmen atomikoaren metodoa erabiliz (Puska eta Nieminen, 1983). Sare kristalinoan, positroiaren presentziak sortzen duen dentsitate elektronikoaren gehikuntza kontuan hartzeko ( $\gamma(\mathbf{r})$ ) Boronski-Nieminem parametrizazioa erabili da (Robles *et al.*, 2007).

2 Taula: Akats mota bakoitzarekin erlazionatutako bizi-denbora teorikoa  $\rm Bi_2Se_3$ kasurako.

	Akatsik Gabe	Se1 Hutsunea	Se2 Hutsunea	Bi Hutsunea
Bizi-denbora $\tau(ps)$	226	229	268	250

Gelaxka unitatea sortu ostean, selenio zein bismuto atomoen hutsuneak sartu dira. Simulazioa 20x20x20 eta 40x40x40 supergelaxkekin burutu da. Bi kasuetan emaitzak berdinak izan dira, 2 Taulan

IkerGazte, 2015

ikus daiteken bezela. Bi $_2$ Se $_3$ -ren PALS neurketak 15K etik 315K-eko tartean burutu dira, tenperaturan zehar positroiaren batazbesteko erdibizitza denboraren eboluzioa ikusteko. Kasu honetan ere, memoria formadun aleazioak neurtzeko erabili den espektrometro bera erabili da, bereizmen berberarekin. Puntu



2. Irudian, positroiaren bataz besteko erdibizitza denboraren eboluzioa ikus daiteke. Tenperatura baxuetatik hasita eta 130K-erarte, bizi-denbora 266ps-raino igotzen dela ikus daiteke. Ondoren, 200K ingururarte bizi-denbora hau jeitsi egiten da, 260ps-ko balio baterarte erlaxatzen delarik tenperatura altuetara. Batazbesteko bizitzaren forma sigmoidal hau, antikokapen eta hutsune erako akatsen presentziaz azaldu daiteke (R. Krause-Rehberg, 1999).

#### 4 Ondorioak

NiMnGa aleazio modulatu eta ez-modulatuetan egindako azterketek, hauen arteko hutsunekontzentrazioaren alde nabarmena erakusten dute. Autore batzuek, modulatu eta ez modulatuen arteko bereizmen bezela,  $T_c$ - $T_{MT}$  tenperaturen erlazioei egiten diote erreferentzia, eta bide batez tenperatura hauek orden atomikoarekiko menpekoak direla ere argudiatzen dute(Mariager *et al.*, 2014). Burututako ikerketa hauekin, hutsuneen kontzentrazioak tratamendu termikoekiko duen portamoldea ere bereizketarako beste parametro bat bezela erabil daitekeela erakusten da.

Isolatzaile topologikoaren kasuan, positroiaren batazbesteko erdibizitza denboraren eboluzioa antikokapen eta Se2 erako hutsuneen presentziaz azaldu daiteke. Tenperatura baxuetan, antikokapen erako akatsekin erlazionatutako bizi-denboraren gorakada ikusten da. Tenperatura igo ahala, positroien energia termikoa geroz eta handiagoa da eta antikokapen erako akatsen egoera-lotu ahuletatik ihes egiteko nahiko energia hartzen dute, ondoren Se2 hutsuneetan harrapatzen direlarik. Kalkulu teorikoei erreparatuz, Se2 erako hutsuneen bizi-denborak eta batazbesteko bizitzaren kurbaren maximoaren balioa nahiko hurbil daude. Gainera, Van der Waals indarrez loturiko Se2 erako hutsuneen aktibazio termikoa, indar kobalentez loturik daudenena baino askoz ere probableago da, indar lotzailea ahulagoa delako.

# 5 Etorkizuna

NiMnGa laginean egindako lan eta emaitza hauek, NiMnZ(Z=Sn,In,Sb) aleazio metamagnetikoen kasurako ere erabilgarriak izan daitezke, orden atomikoak azken lagin hauen propietate magnetikoetan izan dezakeen eragina PALS teknikaren bitartez ere iker daitekeelako. Estainuzko aleazioen kasuan, Mössbauer espektroskopiak ere informazio gehigarria eman dezake hutsune hauen kokapen eta eboluzioaren inguruan.

Isolatzaile topologikoaren kasuan, gaur egun, suberaketa isotermoak defektu hauen kontzentrazioan nola eragiten duten aztertzen ari da, baita tenplaketa tenperaturaren funtzio, defektuen saturazioa noiz lortzen den estimatzen. Lehenengo emaitzen arabera, 600K-tik tenplatu osteko laginean defektuen kontzentrazioa saturaziora heltzen dela dirudi.

# 6 Eskerrak eta oharrak

Eskerrak eman nahiko genizkioke BCMaterials-eri bere laguntza ekonomikoagaitik. Bestalde, ikerketa hau espainiako *Ministerio de Economía y Competitividad* saila zein Eusko Jaurlaritzako diru laguntzez ere izan da babestua, MAT2012-37923 and IT-443-10 eta proiektuetatik hurrenez-hurren.

### Erreferentziak

- CHEN, Y. L., J. G. ANALYTIS, J.-H. CHU, Z. K. LIU, S.-K. MO, X. L. QI, H. J. ZHANG, D. H. LU, X. DAI, Z. FANG, S. C. ZHANG, I. R. FISHER, Z. HUSSAIN, eta Z.-X. SHEN. 2009. Experimental realization of a three-dimensional topological insulator, bi2te3. *Science* 325.178–181.
- CHERNENKO, V.A., eta S. BESSEGHINI. 2008. Ferromagnetic shape memory alloys: Scientific and applied aspects. *Sensors and Actuators A: Physical* 142.542 548. The sixth European Magnetic Sensor and Actuator conference The Sixth European Magnetic Sensor and Actuator conference.
- DUPASQUIER, A., G. KGEL, eta A. SOMOZA. 2004. Studies of light alloys by positron annihilation techniques. Acta Materialia 52.4707 4726.
- FU, LIANG, C. L. KANE, eta E. J. MELE. 2007. Topological insulators in three dimensions. Phys. Rev. Lett. 98.106803.
- MARIAGER, S.O., T. HUBER, eta G. INGOLD. 2014. The incommensurate modulations of stoichiometric ni2mnga. Acta Materialia 66.192 198.
- MERIDA, DAVID, JOSE ANGEL GARCIA, ESTIBALIZ APIANIZ, FERNANDO PLAZAOLA, VICENTE SANCHEZ-ALARCOS, JOSE IGNACIO PREZ-LANDAZBAL, eta VICENTE RECARTE. 2012. Positron annihilation spectroscopy study of ni-mn-ga ferromagnetic shape memory alloys. *Physics Procedia* 35.57 62. Positron Studies of Defects 2011.
- PUSKA, M J, eta R M NIEMINEN. 1983. Defect spectroscopy with positrons: a general calculational method. *Journal of Physics F: Metal Physics* 13.333.
- R. KRAUSE-REHBERG, H.S. LEIPNER. 1999. Positron Annihilation in Semiconductors. Defect Studies, volume 27. Springer-Verlag, Berlin.
- ROBLES, J M CAMPILLO, E OGANDO, eta F PLAZAOLA. 2007. Positron lifetime calculation for the elements of the periodic table. *Journal of Physics: Condensed Matter* 19.176222.
- SANCHEZ-ALARCOS, VICENTE, JOSE IGNACIO PREZ-LANDAZBAL, eta VICENTE RECARTE. 2011. Influence of long-range atomic order on the structural and magnetic properties of ni-mn-ga ferromagnetic shape memory alloys. *Material Science Forum* 684.85–103.
- WANG, GUANG, XIE-GANG ZHU, YI-YANG SUN, YAO-YI LI, TONG ZHANG, JING WEN, XI CHEN, KE HE, LI-LI WANG, XU-CUN MA, JIN-FENG JIA, SHENGBAI B. ZHANG, eta QI-KUN XUE. 2011. Topological insulator thin films of bi2te3 with controlled electronic structure. *Advanced Materials* 23.2929–2932.
- ZHANG, HAIJUN, CHAO-XING LIU, XIAO-LIANG QI, XI DAI, ZHONG FANG, eta SHOU-CHENG ZHANG. 2009. Topological insulators in bi2se3, bi2te3 and sb2te3 with a single dirac cone on the surface. *Nat Phys* 438–442.